разцов зависят не только от температуры спекания, но и от давления прессования изделий.

Установлено, что с увеличением температуры обжига от 1 100 до 1 200 °С открытая пористость и водопоглощение уменьшается, поскольку усадка образцов увеличивается вследствие более полного спекания, нарастания количества жидкой фазы и сближения частиц под действием капиллярных сил и сил поверхностоного натяжения. В первую очередь растворяются мелкие кристаллы и выпуклые участки других кристаллов, осуществляется перенос веществ через расплав, при этом укрупняются кристаллы, сглаживаются их поверхности, что обеспечивает уплотнение системы и увеличение усадки с ростом температуры обжига. Жидкая фаза заполняет поры, что приводит к уменьшению пористости и водопоглощения [4].

С повышением температуры обжига плотность образцов увеличивается. Это обусловлено более полным протеканием процесса спекания.

Механическая прочность керамики зависит не только от общей пористости, но и от размера пор, равномерности их распределения. С повышением пористости механическая прочность керамики уменьшается за счет увеличения дефектности структуры и снижения прочности связей.

Механическая прочность при изгибе материалов, полученных на основе масс исследуемой системы и обожженных при температуре 1200 °C, находится в пределах 39,07–52,36 МПа, при температуре 1150 °C – 20,56–30,87 МПа. Повышение механической прочности материалов обусловлено интенсификацией процессов образования кристаллических фаз, обеспечивающих высокие физико-химические свойства, а также увеличением количества образующегося при термообработке расплава, который способствовует заполнению пор, цементированию керамической матрицы образцов и формированию более плотной структуры синтезированной керамики [4].

На основании проведенных исследований установлено влияние давления прессования и температуры обжига на критериальные свойства и механическую прочность образцов. Установлено, что с достаточно высокой прочностью качественные образцы могут быть получены при давлении 20 МПа и температуры обжига 1 100–1 150 °C.

Разработанный материал характеризуется высоким удельным электрическим сопротивлением $(10^{10}-10^{11} \text{ Ом} \cdot \text{м})$ и низкими диэлектрическими потерями (tgб при 1 МГц и 20 °C составляет менее $20 \cdot 10^{-4}$).

Литература

1. Балкевич В.Л. Техническая керамика: учеб. пособие для вузов / В.Л. Балкевич. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 255 с.

2. Волочко А.Т. Огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы / А.Т. Волочко, Е.М. Дятлова. – Минск, 2013. – 383 с.

3. Русанова Л.Н. Керамика из природного воллатсонита для литейных установок алюминиевой промышленности / Л.Н. Русанова [и др.]; под общ. ред. Л.Н. Русановой. – ФГУП «ОНПП «Технология», г. Обнинск Огнеупоры и техническая керамика. 2008. – № 5. – С. 45–47.

4. Августинник А.И. Керамика / А.И. Августинник. – Л.: Стройиздат, 1975. – С. 592.

УДК 53.088:620.179.14 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ДВУХПАРАМЕТРОВОГО МАГНИТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ СТАЛЕЙ Сандомирский С.Г.

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси Минск, Республика Беларусь

Важным физическим параметром стали является твердость – свойство материала оказывать сопротивление пластической деформации при контактном воздействии в поверхностном слое. Для характеристики твердости термически обработанной стали чаще всего используют твердость HRC по Роквеллу. Важность этого параметра определяется и тем, что твердость металла находится в тесной связи с его механическими свойствами [1]. Значит, неразрушающий метод определения твердости стали позволит контролировать весь комплекс ее механических свойств.

Магнитный структурный анализ заключается в неразрушающем определении физикомеханических свойств сталей и чугунов по результату измерения их магнитных параметров. Поэтому измерения магнитном структурном анализе являются косвенными. Физическая основа наличия связей между физико-механическими и магнитными свойствами в том, что эти свойства (каждое – по своему) определяются структурой металла. Связи между механическими и магнитными параметрами сталей подвержены влиянию случайных факторов и имеют не функциональный, а корреляционный характер. На коэффициент R корреляции между результатами прямых и косвенных измерений механических свойств влияют и погрешности измерения магнитных параметров [2].

В [2] показано, что сверх высокие коэффициенты R корреляции между результатами расчета и измерения HRC сталей и не большие средние квадратичные отклонения (с.к.о.) между ними в ряде работ получены подбором весовых коэффициентов слагаемых без учета неизбежных погрешностей измерения магнитных параметров и вычисления их алгебраических комбинаций, набора статистических данных контроля при влиянии мешающих факторов и корреляционного анализа. Оптимальные условия применения магнитного метода не установлены.

Цель доклада – анализ условий и достижимого предела снижения погрешности двухпараметрового косвенного измерения твердости сталей по сравнению с однопараметровым.

Физическая модель для анализа. Пусть установлено, что физическая величина F (в частном случае – твердость HRC стали) может быть определена по результатам измерения корреляционно связанных с ней параметров x_1 и x_2 на основании зависимостей:

$$F(x_1) = \varphi_1(x_1) \quad \text{if } F(x_2) = \varphi_2(x_2). \tag{1}$$

При этом с.к.о. результатов определения величины F по уравнениям (1) от ее истинных значений составляют соответственно σ_1 и σ_2 , а параметры x_1 и x_2 корреляционно связаны друг с другом с коэффициентом корреляции R ($-1 \le R \le 1$). Используем для определения величины F результаты измерения обоих параметров x_1 и x_2 . Величину F определим как среднее арифметическое ее расчета по формулам (1):

$$F(x_1, x_2) = 0.5[\varphi_1(x_1) + \varphi_2(x_2)].$$
(2)

Анализ и его результаты. Проанализируем, как величины с.к.о. σ_1 и σ_2 между истинными значениями F и значениями, рассчитанными по результатам косвенных измерений F с использованием каждого из параметров x_1 и x_2 , и величина коэффициента R корреляции между параметрами x_1 и x_2 влияют на с.к.о. σ_F косвенного определения физической величины F по уравнению (2).

Из теории вероятностей известно, что дисперсия $D(x_1 + x_2)$ суммы двух случайных величин x_1 и x_2 в общем случае равна [3]:

$$D(x_1 + x_2) = D(x_1) + D(x_2) + 2K_{x_1x_2},$$
 (3)

где $D(x_1)$ – дисперсия x_1 ; $D(x_2)$ – дисперсия x_2 ; σ_1 и σ_2 – с.к.о. величин x_1 и x_2 ; R – коэффициент корреляции между ними; $K_{x_1x_2} = R\sigma_1\sigma_2$ – их корреляционный момент.

Из (3) с.к.о. σ_{Σ} суммы величин x_1 и x_2 равно:

$$\sigma_{\Sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + 2R\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \ . \tag{4}$$

С учетом (4) и (2) получим для с.к.о. σ_F косвенного определения физической величины F по уравнению (2) аналитическое выражение:

$$\sigma_F = 0.5\sqrt{\sigma_1^2 + 2R\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} .$$
 (5)

Для обобщения анализа введем относительные величины:

$$\overline{\sigma}_2 = \sigma_2 / \sigma_1 \quad \text{i} \quad \overline{\sigma}_F = \sigma_F / \sigma_1 \tag{6}$$

Величина $\overline{\sigma}_F$ показывает, в какой степени использование второго параметра x_2 для определения физической величины F снижает (если $\overline{\sigma}_F < 1$) или увеличивает (если $\overline{\sigma}_F > 1$) с.к.о. ее определения по уравнению (2) по сравнению с использованием только одного параметра x_1 . С учетом (6) из (5) получим:

$$\overline{\sigma}_F = 0.5\sqrt{1 + 2R\overline{\sigma}_2 + \overline{\sigma}_2^2} . \tag{7}$$

На рисунке в диапазоне $0 \le \overline{\sigma}_2 \le 3$ приведены результаты расчета по формуле (7) зависимостей $\overline{\sigma}_F = \overline{\sigma}_F(\overline{\sigma}_2)$ при разных значениях коэффициента R корреляции между параметрами x_1 и x_2 в возможном диапазоне $-1 \le R \le 1$ его изменения.



Рисунок – Зависимость относительного среднеквадратичного отклонения (с.к.о.) $\overline{\sigma}_F$ результатов определения физической величины F по формуле (2) от относительного с.к.о. $\overline{\sigma}_2$ второго параметра: 1–7 – соответственно при R = 1; 0,5; 0; -0,5; -0,8; -0,9; -1

Анализ зависимостей $\overline{\sigma}_F = \overline{\sigma}_F(\overline{\sigma}_2)$ показал [4], что значения $\overline{\sigma}_{F} < 1$ нельзя достигнуть ни при каких значениях R, если $\overline{\sigma}_2 \ge 3$. В этих случаях применение двухпараметрового метода не обеспечит снижение с.к.о. определения F по сравнению с однопараметровым ни при каких условиях. При $1 \le \overline{\sigma}_2 < 3$ величина $\overline{\sigma}_F$ снижается по мере уменьшения $\overline{\sigma}_2$ и приближении R к значению «-1». Необходимым условием двукратного снижения с.к.о. определеения параметра F двухпараметровым методом по сравнению с однопараметровым является одновременное выполнение условий R < -0,5 и $1 \le \overline{\sigma}_2 < 2$. На практике достижимо примерно четырехкратное снижение с.к.о. $\overline{\sigma}_{F}$ двухпараметрового измерения физической величины F по сравнению с однопараметровым: для этого необходимо одновременное выполнение условий R < -0.9 и $1 \le \overline{\sigma}_2 < 1.5$.

Результаты анализа подтверждены снижением погрешности определения временного сопротивления разрыву стали 40Х, подвергнутой отпуску после закалки, твердости HRC углеродистых сталей, подвергнутых отпуску после закалки, по результатам измерения их коэрцитивной силы H_c и остаточной намагниченности M_r по сравнению с использованием любого из этих параметров.

Выводы. Эффект снижения среднего квадратичного отклонения (с.к.о.) σ_F определения твердости стали (физической величины F) при использовании второго параметра x_2 в наибольшей степени проявляется при обратной корреляционной связи между параметрами x_1 и x_2 с максимальным модулем |R| коэффициента R корреляции между ними. Наиболее существенно σ_F снижается при близких величинах с.к.о. σ_1 и σ_2 между истинными значениями F и значениями, рассчитанными по результатам косвенных измерений F с использованием каждого из параметров x_1 и x_2 .

Применение двухпараметрового метода не обеспечит снижение σ_F определения твердости стали по сравнению с однопараметровым методом, если с.к.о. σ_2 измерения F с использованием второго параметра x_2 более, чем 3 раза превосходит с.к.о. σ_1 измерения F с использованием первого параметра x_1 . На практике достижимо примерно четырехкратное снижение с.к.о. $\overline{\sigma}_F$ двухпараметрового измерения физической величины F по сравнению с однопараметровым

Область применения результата – измерения в неразрушающем контроле и смежных областях физики и техники. Результаты анализа позволят выбрать оптимальные параметры для косвенного двухпараметрового определения твердости сталей, оценить достижимую погрешность определения твердости.

Литература

1. Сандомирский С.Г. Статистический анализ взаимосвязей между механическими свойствами и твердостью стали 40Х / С.Г. Сандомирский // Актуальные вопросы машиноведения. Сб. науч. трудов. – Вып. 7, 2018. – Минск, ОИМ НАН Беларуси. – С. 339–341.

2. Сандомирский С.Г. Влияние точности измерения и диапазона изменения физической величины на коэффициент корреляции / С.Г. Сандомирский // Измерительная техника. – 2014. – № 10. – С. 13–17.

3. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.

4. Sandomirski S.G. Analysis of Requirements and the Feasible Limit for Error Reduction in Two-Parameter Magnetic Determination of Steels' Hardness / S.G. Sandomirski // Приборы и методы измерений. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 236–244.

УДК 621.373:535

ОДНОМОДОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР С ПРОИЗВОЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ И ТИПОМ АНИЗОТРОПИИ РЕЗОНАТОРА Свирина Л.П.

Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

В работе [1] установлено, что поляризация генерируемого излучения в газовом лазере определяется анизотропией активной среды, анизотропией резонатора и влиянием внешнего магнитного поля. Это утверждение справедливо для анизотропных лазеров со всеми известными в настоящее время активными средами.

Основной проблемой при теоретическом описании процесса генерации лазеров с анизотропными резонаторами является тот факт, что собственные состояния поляризации активной среды и резонатора различны (магнитное поле можно рассматривать как дополнительную анизотропию резонатора). В рамках разработанного в [2] формализма векторов и матриц Джонса вектор Джонса электромагнитной волны, а также матрицы Джонса активной среды и резонатора, имеющие в общем случае различные собственные вектора, записываются в едином декартовом базисе, что позволяет проследить эволюцию состояния поляризации генерируемого поля и учесть равноправное влияние анизотропии среды и резонатора на формирование поляризации генерируемого излучения.

В настоящей работе для различных переходов между рабочими уровнями активной среды одномодового двухчастотного газового лазера и различных типов анизотропии резонатора описан непрерывный переход от изотропного к сильно анизотропному резонатору, что позволило предложить классификацию лазерных систем в зависимости от соотношения величин анизотропии среды и анизотропии резонатора.

В случае эллиптических ортогональных состояний поляризации и равных интенсивностей генерируемых волн в отсутствие продольного магнитного поля на активной среде, уравнения генерации двухчастотного линейного газового лазера принимают вид [3]:

$$\frac{dI_{1}}{d\tau} = 2I_{1} \operatorname{Re}\left\{\frac{P_{1}}{P} - \frac{1}{2\tau_{0}}\left(1 - \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}}\right) + I_{1}(\theta_{1} + \theta_{2}th^{2}2\beta_{1}) - \left(1 - \frac{\cos 2(\gamma_{1M} - \gamma_{1})}{\operatorname{ch} 2\beta_{1M}} \operatorname{ch} 2\beta_{1} - th 2\beta_{1M}th 2\beta_{1}\right)\right\},$$
(1)

/